



SEMI Standards Publication Certificate

SEMI 标准发布证书

NO.:2016-02

Standard No.: SEMI PV 74-0216
标准编号: SEMI PV 74-0216

Standard Name: Test Method for the Measurement of Chlorine
in Silicon by Ion Chromatography

标准名称: 离子色谱法分析硅中氯元素的含量

Publication Date: February, 2016

发布日期: 2016年2月

标准编制工作组

SEMI PV 74-0216

主编单位: 江苏中能硅业科技发展有限公司 (GCL)

参编单位: 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 (CPVT)、
乐山市产品质量监督检验所、苏州晶瑞化学有限公司、
洛阳中硅高科技有限公司 (SINOSICO)、中国恩菲
工程技术有限公司 (ENFI)、中国电子技术标准化
研究院、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司 (LDK)、
新特能源股份有限公司 (TBEA)、常州天合光能
有限公司 (Trina Solar)、浙江中州硅业有限公司、
浙江衢州兴科硅业有限公司

起草人: 刘晓霞、鲁文锋、胡议允、Ben fieselmann、解伟、
Mengyang Xu、何莉、姚凤花、蒋威、刘兵、冯亚彬、
楚东旭、严大洲、陈贵娥、张园园、曹俊英、夏存莲、
肖桃云、徐敏秀、蔡强、黄彬、梁洪、吕志中、张嘉嘉

